Измерение ёмкости конденсатора

Бояринцева Н.А. Можаров А.Р.

26 декабря 2023

Теоретическая часть

В данной лабораторной работе для измерения ёмкости конденсатора используется измерительный мост (рис. 1).

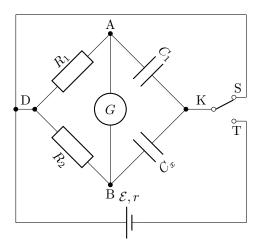


Рис. 1: Измерительный мост

Здесь R_1 и R_2 представляют собой магазины сопротивлений. Конденсатор C_1 является эталонным (его ёмкость известна с достаточно высокой точностью). Конденсатор C_x , соответственно, является неизвестным, ёмкость которого предстоит измерить. В качестве измерительного прибора G (nyль-unдuкamopa) используются nуль-aльвaномеmр (обычный гальванометр, применяемый для регистрации отсутствия тока) или осциллограф.

В положении ключа T происходит зарядка конденсаторов. В положении S, соответственно, разрядка.

Условие баланса моста

Условием баланса моста называется условие, при котором напряжение на нульиндикаторе U_G равно нулю. Попробуем найти это условие.

Выведем это условие из упрощающих нам жизнь предположений, что сопротивление измерительного прибора достаточно велико, чтобы через него тёк ток, и внутреннее сопротивление источника достаточно мало, чтобы создавать заметное падение напряжения.

Запишем второй закон Кирхгофа для контура DAKTD:

$$I_1 R_1 + \frac{q_1}{C_1} = \mathcal{E}$$

Ввиду наших предположений:

$$I_1 = \frac{dq_1}{dt}$$

Тогда поделив всё это безобразие на R_1 получаем несложное дифференциальное уравнение:

$$\frac{dq_1}{dt} + \frac{q_1}{R_1 C_1} = \frac{\mathcal{E}}{R_1}$$

Разделяем переменные:

$$\begin{split} \frac{dq_1}{dt} &= \frac{\mathcal{E}}{R_1} - \frac{q_1}{R_1C_1} = \frac{\mathcal{E}C_1 - q_1}{R_1C_1} \\ &= \frac{dq_1}{\mathcal{E}C_1 - q_1} = \frac{dt}{R_1C_1} \\ &= \frac{d(q_1 - \mathcal{E}C_1)}{q_1 - \mathcal{E}C_1} = -\frac{dt}{R_1C_1} \\ ln(q_1 - \mathcal{E}C_1) &= -\frac{1}{R_1C_1}t + const \\ q_1(t) &= \mathcal{E}C_1 + const \cdot exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right) \end{split}$$

 Π , ввиду начальных условий $q_1(0)=0$, получаем зависимость заряда q_1 на конденсаторе C_1 от времени:

$$q_1(t) = \mathcal{E}C_1\left(1 - exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right)\right)$$

Тогда напряжение на том же конденсаторе:

$$U_1(t) = \mathcal{E}\left(1 - exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right)\right)$$

Аналогичным образом найдём напряжение на измеряемом конденсаторе:

$$U_x(t) = \mathcal{E}\left(1 - exp\left(-\frac{t}{R_2C_x}\right)\right)$$

Пусть в точке A потенциал φ_A , точке B потенциал φ_B , в точке K потенциал φ_K , тогда:

$$\varphi_K - \varphi_A = U_1(t) \quad \varphi_K - \varphi_B = U_x(t)$$

Тогда напряжение на нуль-индикаторе:

$$U_G(t) = \varphi_A - \varphi_B = (\varphi_K - \varphi_B) - (\varphi_K - \varphi_A) = U_x(t) - U_1(t)$$
$$U_G(t) = \mathcal{E}\left(exp\left(-\frac{t}{R_2C_x}\right) - exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right)\right)$$

Чтобы выполнялось условие баланса моста:

$$U_G(t) = 0$$

$$\mathcal{E}\left(exp\left(-\frac{t}{R_2C_x}\right) - exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right)\right) = 0$$

$$exp\left(-\frac{t}{R_2C_x}\right) - exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right) = 0$$

$$exp\left(-\frac{t}{R_2C_x}\right) = exp\left(-\frac{t}{R_1C_1}\right)$$

Прологарифмируем по основанию e:

$$-\frac{t}{R_2 C_x} = -\frac{t}{R_1 C_1}$$

Таким образом условием баланса моста будет:

$$R_1 C_1 = R_2 C_x \tag{1}$$

Неизвестную ёмкость можно же будет найти из формулы:

$$C_x = C_1 \frac{R_1}{R_2} \tag{2}$$

Режимы измерения

Заметим, что время зарядки конденсатора достаточно не велико и при использовании мостовой схемы имеет место не моментальный отклик прибора. В зависимости от включённого в цепь измерительного прибора, данная лабораторная работа предполагает два метода измерений с использованием мостовой схемы:

1. Безынерционный.

Этот метод предполагает использование прибора с достаточным быстродействием для регистрации импульсов $U_G(t)$. В данной лабораторной работе этим прибором является осциллограф.

2. Инерционный (он же баллистический).

Этот метод, соответственно, предполагает использование прибора с недостаточным быстродействием. В данной лабораторной работе этим прибором является высокочувствительный нуль-гальванометр.

Погрешности

1. Инструментальная.

Обусловлена несовершенством измерительных приборов.

2. Методическая.

Обусловлена неточностью модели физического процесса.

3. Субъективная.

Обусловлена личными особенностями экспериментатора (к примеру скорость реакции).

И прочие. По характеру проявления погрешности могут быть:

1. Систематическая.

Остаётся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

2. Случайная.

Возникает при некотором случайном событии во время эксперимента.

(К примеру хлопок дверью соседней лаборатории во время проведения акустического эксперимента)

А по способу выражения:

1. Абсолютная.

Разность истинного значения величины и измеренного.

$$\Delta X_i = X_i - X_0$$

Поскольку при проведении эксперимента не всегда бывает точно известно истинное значение измеряемой величины, то вместо него принимается некоторое среднее значение, полученное в ходе эксперимента.

$$\Delta X_i = X_i - \overline{X}$$

2. Относительная.

Отношение погрешности величины к самой величине.

$$\delta X = \frac{\Delta X_i}{X_i}$$

Все же измерения можно классифицировать на два класса:

1. Прямые измерения.

Непосредственное измерение значения величины соответствующим прибором.

(Измерение длины стола рулеткой)

2. Косвенные измерения.

Вычисление значения величины по известной зависимости искомой величины от известных.

(Измерение средней скорости: отдельно измеряется пройденное расстояние, отдельно время движения)

Погрешности при косвенных измерениях. Если требуется измерить некоторую величину $f(x_1, x_2, \ldots)$, то:

1. При сумме складываются абсолютные погрешности.

Т.е. если
$$f(x_1, x_2, \ldots) = x_1 + x_2 + \ldots$$
, то

$$\Delta f = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots$$

2. При произведении (и частном) складываются относительные погрешности.

T.e. если
$$f(x_1, x_2, \ldots) = x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots$$
, то

$$\delta f = \delta x_1 + \delta x_2 + \dots$$

3. При произвольной зависимости имеет место более общая формула:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \dots}$$

Однако данная формула справедлива только при условии независимости параметров x_1, x_2, \dots

Практическая часть

Класс точности магазинов сопротивлений R_1 и R_2 : 0, 2, т.е. при максимально возможном сопротивлении $R_{max}=100$ кОм абсолютная погрешность составляет $\Delta R=200$ Ом. Ёмкость эталонного конденсатора $C_1=1\pm0,002$ мк Φ .

Ввиду формулы (2), относительная формула для погрешности измерения ёмкости конденсатора будет иметь вид:

$$\delta C_x = \delta C_1 + \delta R_2 + \delta R_1$$

1. Измерить неизвестную ёмкость C_x прямым измерением (рис. 2).

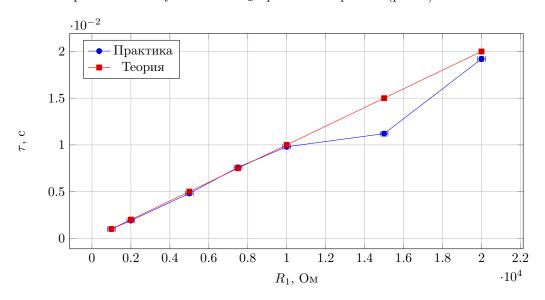


Рис. 2: Прямое измерение

Как видно из графика, линейная зависимость τ от R_1C_1 соблюдается достаточно точно, за исключением точки $R_1=15$ кОм, в которой, видимо, имела место опибка проведения эксперимента.

2. Измерить неизвестную ёмкость C_x безынерционным методом (рис. 3).

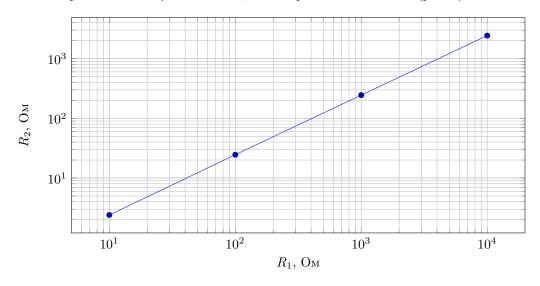


Рис. 3: Безынерционный метод

Результат измерения ёмкости данным способом: $C_x = 4,11$ мк Φ .

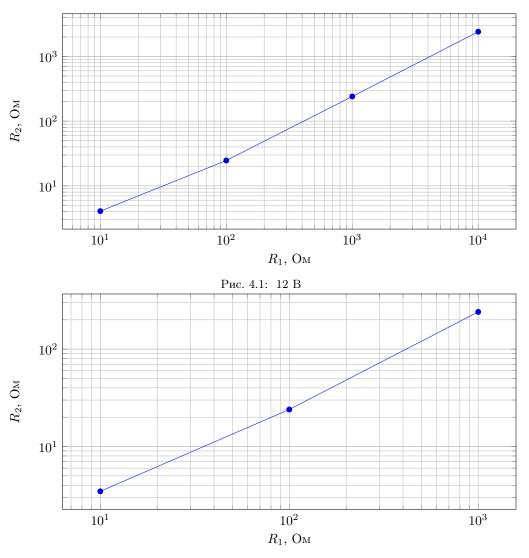


Рис. 4.2: 24 В

Рис. 4: Инерционный метод

3. Измерить неизвестную ёмкость C_x инерционным методом (рис. 4). Результат измерения ёмкости данным способом: при U=12 В $C_x=3,70$ мк $\Phi,$ а при U=24 В $C_x=3,73$ мк $\Phi.$